PASJ2018 THOL06

日大 LEBRA-PXR 線源を用いたコンピュータ断層撮像 COMPUTED TOMOGRAPHY UTILIZING LEBRA-PXR SOURCE AT NIHON UNIVERSITY

早川恭史*A)、早川建A)、野上杏子A)、境武志A)、住友洋介A)、高橋由美子A)、田中俊成A)

Yasushi Hayakawa^{* A)}, Ken Hayakawa^{A)}, Kyoko Nogami^{A)}, Takeshi Sakai^{A)}, Yoske Sumitomo^{A)}, Yumiko Takahashi^{A)}, Toshinari Tanaka^{A)}

^{A)}Laboratory for Electron Beam Research and Application, Institute of Quantum Science, Nihon University, 7-24-1 Narashinodai, Funabashi 274-8501, Japan

Abstract

An X-ray source based on parametric X-ray radiation (PXR) is driven by employing the 125-MeV electron linac at Laboratory for Electron Beam Research and Application (LEBRA), Nihon University. The X-ray source has advantages in the monochromaticity, the energy selectivity, the wide irradiation-area, and the spatial coherence. The sufficient stability of the LEBRA-PXR source allows computed tomography (CT) requiring several hundreds projection-images. Tomographic images with practical qualities have been actually ontained by utilizing the PXR source. In addition to usual monochromatic CT, element-sensitive CT is possible based on simultaneous K-edge subtraction (KES) imaging. The advanced image technique is one of the most promising applications at the LEBRA facility.

1. はじめに

日本大学電子線利用研究施設 (LEBRA: Laboratory for Electron Beam Research and Application) で は、125 MeV 電子リニアックを用いたエネルギー可 変単色 X 線源を開発し運用している [1]。この X 線源 はパラメトリック X 線放射 (PXR: parametric X-ray radiation)と呼ばれる、周期構造を持つ結晶性媒質 と相対論的荷電粒子の相互作用で生じる X 線放射現 象を利用している。日大 LEBRA の電子リニアック は常伝導でパルス型であるため、平均ビーム電流が 数 μA に制約される。そのために得られる X 線光子 数は高々 10⁷ /s 程度であるが、安定で空間コヒーレ ンスに優れるという特徴を持つ。また実際に PXR 発 生に使用される電子ビームのエネルギーは 100 MeV であるため、GeV クラスのシンクロトロン放射光源 と比べると1/γに起因する放射円錐広がりが大きく、 結果として広い照射野が得られことから、イメージ ングに適した X 線源となっている [2,3]。

PXR を用いたイメージングとしては、その空間 コヒーレンスを生かした回折強調型イメージング (DEI: diffraction-enhanced imaging) が特徴的であり、 X線の屈折でコントラストを得る位相コントラスト 像や、試料媒質内の微細構造を反映した小角散乱像 が実際に得られている [4,5]。これらの成果は PXR の本質的な特徴として波面が揃い、数 μrad の屈折 や散乱を測定可能であることを示しているが、リニ アック基盤の光源としては非常に安定であること も、実際的な測定が可能となっている要因の一つで ある。X線の平均線量の制約から、ある程度の品質 のX線像1枚を取得するために、先端的な X線イ メージセンサーを用いたとしても実時間で 10 秒か ら数 10 分の照射時間が必要となる。特に DEI では、 複数の画像に後処理を施し、画像のコントラストに おける屈折や散乱の寄与を吸収の寄与から分離する 必要があり、測定時間内の X 線の安定性が厳しく求 められる。PXR の安定性に関しては、線源の運用が 始まった 2004 年から数年間は幾つかの問題が生じ たが、2010 年以降はリニアック自体の安定性の向上 もあり、DEI 測定に目立った問題は無くなった [6]。

PXR 線源の長時間安定性の改善により、PXR を 用いたコンピュータ断層撮像 (CT: computed tomography) が現実的なものとなった。これにはフラット パネル検出器 (FPD: flat panel detector) のような大 面積で高感度のイメージセンサーが市販で比較的安 価に入手可能になったのも背景にある。PXR ビーム の広い照射野は、数 cm 程度の比較的大きな試料が 適している。実用的な強度が得られる X 線のエネル ギーが 30 keV 以下であるため、密度の低い軽元素物 質に限られるが、加速器の現実的なマシンタイム内 で単色 X 線断層撮像が可能である。

2. LEBRA-PXR 線源

PXR は結晶媒質を相対論的な電子が通過する際 に生じる X 線放射現象である。放射源となる結晶の 逆光子ベクトルを gとし、入射電子のエネルギーと 運動量,速度をそれぞれ E, p, vとすると、単位ベク トル Ω に沿った方向に放射される PXR エネルギー $\hbar\omega$ はエネルギー・運動量保存則より、

$$\hbar\omega \approx \hbar \left(\frac{\omega}{c}\boldsymbol{\Omega} - \boldsymbol{g}\right) \cdot \frac{\boldsymbol{p} \, c^2}{E} = \frac{\hbar c |\boldsymbol{g} \cdot \boldsymbol{v}|}{c - \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{\Omega}},\tag{1}$$

となる [7,8]。十分に相対論的な領域では、PXR の エネルギーは電子エネルギーにほとんど依存せず、 結晶と電子ビーム軸の幾何学配置で決まるという特 徴があり、この点で他の相対論的電子による放射現

^{*} yahayak@lebra.nihon-u.ac.jp

Proceedings of the 15th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 7-10, 2018, Nagaoka, Japan

PASJ2018 THOL06

象と大きく異なる。X線のエネルギーを変えるのに 電子エネルギーを変える必要が無く、結晶を回転し て結晶面と電子ビーム軸のなす角である Bragg 角を 調整することにより、連続的にエネルギーを選ぶこ とができる。しかしながら、X線のエネルギーに応 じて放射される方向も変わってしまう。加速器本体 室の放射線量が高くなり、運転中に人が立ち入るこ とができないリニアック施設においては、固定的な 輸送ラインでX線を取り出せないのは、実際の応用 面で大きな支障となる。LEBRA-PXR線源では、こ の問題を解決するために2結晶型のシステムを採用 し、電子エネルギー100 MeV 固定で連続エネルギー 可変を実現しつつ、固定的なポートから常時立ち入 り可能な実験室への取り出しを可能としている [9]。

ターゲットとなる結晶から放出される X 線量は、 結晶の種類やX線エネルギーにもよるが、電子1個 当たりの光子数で $10^{-6} \sim 10^{-4}$ のオーダーである。 LEBRA-PXR では、ターゲット結晶としてシリコン 単結晶を採用し、必要な X 線エネルギー領域にあわ せて (111) 面または (220) 面を用いている。 第2結晶 にはターゲット結晶と同じ結晶面を用い、ターゲッ トから放射された X 線を回折によって反射し、遮蔽 壁を通して実験室まで輸送する役目を担わせる。そ の際、第2結晶での反射率、ダクト径での空間的カッ トオフ、ポリイミドまたはポリエステル膜の真空窓 による吸収のため、実際に取り出せる X 線量は発生 量の 1/10~1/50 程度である。また、PXR ビームは 窓のところでダクト内径 100 mm いっぱいに広がっ ており、取り出した X 線ビームのプロファイルは直 径 100 mm で比較的一様性が高く、イメージングに 適したものになっている。LEBRA-PXR 線源の主な 仕様を Table 1 に示す。

Table 1: Specification of the LEBRA-PXR Source

Electron energy	$100 \mathrm{MeV}$
Linac average current	$\sim 2.5~\mu{ m A}$
Macropulse duration	$5 \ \mu s$
Macropulse repetition rate	5 pps
PXR energy range	
Si(111) target:	$4.0-20~{ m keV}$
Si(220) target:	$6.5-34~{ m keV}$
Total X-ray photon rate	$\sim 10^7~/{\rm s}$ @17.5 keV

3. CT 投影像と PXR 線源の安定性

3.1 CT 測定の実験セットアップ

LEBRA-PXR を用いる CT 撮像は、医療機器の場 合と異なり、X 線の照射方向を変えることができ ないため、試料を回転しながら投影像を多数取得す る必要がある。測定系の概略図を Fig. 1 に示す。X 線イメージセンサーには大面積 FPD である Shado-Box1280HS (Teledyne DALSA 社製) が良く使われ る。この検出器は酸硫化ガドリニウム (GOS) 系の シンチレータを用いたもので、ピクセルサイズは



Figure 1: Schematic top view of the setup for CT experiments using the LEBRA-PXR source.



Figure 2: (a) A photograph of the sample (instant cup noodle). (b) A typical projection image of the CT measurement.

100 μm×100 μm、有効面積は 128 mm×128 mm であ る。実験によっては、FPD を試料から 2 m 程度離 し、その間に真空パスを設置して測定する。これは 伝搬型位相コントラストの効果で像のエッジが明瞭 化するのを狙ってのものである。

今回、即席カップ麺 (Fig. 2a) を試料にした CT 撮 像をデモンストレーションとして実施した。カップ 麺は軽元素物質から成り金属等 X 線が透過しにくい 物質を含まないため、断層像の再構成で強いアーチ ファクト (虚像)が生じにくいというのが試料として 採用した理由の一つである。また、容器内が不可視 であり内容物の形状も複雑であるため、3 次元 CT としての性能がわかりやすく示される、ということ も期待した。ここで、この試料は充填密度が比較的 低いものの、麺が折り重なった箇所では実効的に厚 みがあることから、低エネルギー X 線では透過が弱 くアーチファクトを誘発する可能性がある。そこで、 PXR ビームの中心エネルギーを 22 keV に設定して 実験を行った。

LEBRA-PXR の通常のマシンタイムは1日8時間程度であり、準備等を考慮すると一つの試料に掛けられる時間は最大でも5~6時間である。従って、 投影像1枚当たり数秒~数十秒、投影像の枚数として最大でも700~800枚というのが測定の目安となる。今回は投影像の撮像にShad-o-Box1280HSを用い、試料-FPD間の距離を300mmにして測定した。 露光時間5秒の像を5枚平均したものを1枚の投影 像として用いた。すなわち、投影像1枚当たりの照射時間は25秒である。試料回転ステップを0.36°とし、



projection image number

Figure 3: The blue line and the black line indicate the fluctuations of the brightness of the PXR beam and the FPD dark-noise, respectively, during the CT measurement. The values are measured relative to the average of the bright region. The red line means the result of the brightness compensation.

180°の範囲で計 500 枚の投影像をステップ・バイ・ス テップで取得した。その際、MS-Windows 用のスク リプトツールを用いて測定の自動化行っている [10]。 実効的な測定時間は約 3.5 時間であるが、ファイル 保存などの時間がマージンとして加わるため、実時 間としては 4 時間弱に及んだ。実際に取得された投 影像の 1 枚を Fig. 2b に示すが、これは FPD のダー クノイズ減算処理とデジタルノイズフィルターを施 した画像である。この段階では PXR の空間プロファ イルおよび FPD 感度の空間不均一性が残っている ため、別個に取得した試料が無い状態での PXR ビー ムプロファイル像で除算処理をして規格化する必要 がある。

3.2 撮像中の PXR 線源の安定性

LEBRA-PXR の線量では CT 撮像に数時間要する ため、測定中の線源が不安定になると、断層像の再 構成に支障が生じる。今回取得した 500 枚の投影像 において、投影像毎の PXR ビームの強度変動を試料 の無い領域のピクセル明度値としてプロットしたの が Fig. 3 の青線である。また、黒線は X 線ビームが 当たっていない暗い領域の値を同様にプロットした もので、FPD のダークノイズが室温の変化などを受 けて変動している様子を示している。両者共に、画 像の明るい領域における 500 枚の平均値に対する相 対値として表されている。今回の測定において、画 像の明度の変動は±5%に収まる程度であり、ダー クノイズの変動も最大明度の1%に満たない程度で あった。PXR の強度プロファイルやダークノイズ は、空間的に変動する可能性があるが、変動幅が小 さいことから空間的に一様な変動と仮定して補正す ることにした。ダークノイズ変動に対し加減算処理 で補正した後、Fig.3の青線の値で除算することでX 線強度補正に相当する処理とした。この処理の後に 青線と同様のプロットをしたのものが赤線である。

強度補正の後、PXR ビームプロファイル像で除算



Figure 4: (a) The volume rendering for the tomographic image of the cup-noodle. (b) The cross-section of the cup-noodle demonstrated by the 3 image.

して空間的な規格化を行い、対数演算を施して X 線 吸収能のマップデータとした。全ての吸収能マップ を試料回転角の順に束ねたものが投影像データセッ トとなる。

3.3 再構成処理で得られた3次元断層像

投影像データセットをサイノグラフと呼ばれる データに変換し、ラドン変換によって断層像を再 構成する流れは、一般的な CT 像の処理と同様であ る [11]。再構成処理には、有名なフリーソフトであ る ImageJ とそのプラグインを独自に修正したもの を用いている [12,13]。この再構成ソフトウェアは、 FBP(filtered back projection) 法と呼ばれる、最も普 及した再構成手法に基づいている [14]。その結果と して得られた3次元断層像を、ボリュームレンダリ ングで表したのものを Fig. 4 に示す。内容物の種類 を断層像のコントラスト (擬似カラー)によって識別 することができ、複雑に絡み合った麺の再構成にも 概ね成功している。回転角ステップとピクセルサイ ズを考慮すると、周縁部の空間分解能は 0.3 mm が 限界となるが、容器の部分も輪郭が極めて明瞭であ り、伝搬型位相コントラストの恩恵が示唆される。

4. K 端差分 CT

PXR 線源は連続的に X 線エネルギーを調整でき るため、KES(K-edge subtraction) 法と呼ばれる方法 で特定元素の空間分布を取得することができる。こ れは、標的とする元素の K 殻吸収端より高いエネル ギーの単色 X 線による像と、低いエネルギーの単色 X 線像の差を取ることで得られる [15]。一般的には、 2 種類の像を個別に撮像するが、PXR の特性を利用 すると、2 色の X 線像を同時に撮像することが可能 である。

結晶面と電子ビーム軸のなす角を Bragg 角 θ とすると、 $\phi = 2\theta$ となる方向が PXR ビームの中心となり、そのエネルギーを $\hbar\omega$ と表すことにする。ビームの中心から $\Delta\theta$ ずれた方向に放出される PXR のエネ

PASJ2018 THOL06



Figure 5: The measurement system simultaneous KES-CT using the LEBRA-PXR source.



Figure 6: (a) A plastic tube filled with epoxy resin containing $SrTiO_3$ fragments. (b) A typical projection image of simultaneous-KES CT.

ルギー
$$\hbar\omega'$$
 は、Eq. (1) の近似式として
 $\hbar\omega' \approx \hbar\omega \left(1 - \frac{\sin 2\theta}{1 - \cos 2\theta} \Delta\theta\right)$
 $= \hbar\omega \left(1 - \frac{\Delta\theta}{\tan \theta}\right),$
(2)

と表せる。ここで、 $\beta = |\boldsymbol{v}|/c \approx 1$ という近似も用い ているが、LEBRA-PXR においては、X 線ビームプ ロファイルの水平方向に1次関数的なエネルギーシ フトがあることを意味する [16]。第2結晶での回折 において、Eq. (2) のエネルギーシフトは放出方向 のずれに伴う Bragg 条件の変化と補償関係にあり、 PXR ビームの全体が平板結晶で回折される。この性 質は3番目の結晶を設置して回折する場合にも引き 継がれ、回折曲線のピークでの反射率は 70~80 % に なる。LEBRA-PXRの代表的な応用である DEI はこ の特性を利用したものであるが、その実験系を流用 して同時 KES イメージングが可能となる。その実験 系の概要を Fig. 5 に示す。PXR ビームの中心エネル ギーを検出したい元素の K 殻吸収端ちょうどに合わ せ、その低エネルギー側のみを DEI で用いるアナラ イザー結晶で回折することにより、吸収端を挟んだ 2 色交差ビームを形成することができる。この交差



Figure 7: The intensity fluctuation of the diffracted X-ray beam during the simultaneous-KES CT measurement.

点に試料を置けば、2 色同時撮像が可能となる [17]。

Figure 6a に示されるストロンチウムを含んだ試 料に対し、PXR ビームの中心エネルギーを Sr-K 端 16.1 keV に合わせて同時 KES イメージングを行う と、Fig. 6b のような像が得られる。同時 KES の取り 組みは、Canadian Light Source などでも行われてい るが、このように直接的に2次元像が得られるのは、 世界的にも LEBRA-PXR が唯一といって良い [18]。 試料を回転ステージで回しながら同時 KES 像を取 得していけば、3次元 KES-CT 撮像となる。ここで問 題となるのが、低エネルギー側の回折 X 線ビームの 安定性である。アナライザー結晶での回折曲線の半 値幅は 0.001° かそれ以下であり、回折ピークの状態 を長時間維持するためには、加速器を含めたシステ ム全体が極めて安定であることが必要である。この 同時 KES 法による投影像を1枚20秒で撮像し、0.5° ステップで 360 枚取得したときの回折 X 線ビームの 強度変動が Fig. 7 である。実際の測定時間は 2 時間



Figure 8: (a) Comparison between the two tomographic images taken by the simultaneous-KES CT measurement. (b) The 3D distribution of Sr element obtained from the subtraction between the two tomographic images.

以上掛かっているが、その間に低エネルギービーム の強度が 10 % 程度下落している。変動が少ないの に越したことはないが、補正可能な範囲内であると して、通常の CT と同様の再構成処理を2種類の像 に対して行った。個別の再構成処理で得られた2つ の断層像を並べて比較したのが Fig. 8a である。左 が Sr-K 端より低いエネルギーの X 線ビームで得ら れた像で、右が高エネルギー側の像である。Sr を含 まないエポキシ樹脂の部分の値が同じになるように コントラストを調整してある。両者の差分を取った ものが Fig. 8b で、Sr 元素の3次元分布を意味して いる。X 線の吸収に基づく手法のため、標的元素の 明瞭な分布を得るには1%程度の濃度が必要である が、比較的深くに位置する元素の検出が可能という 点が特徴的である。

5. まとめ

LEBRA-PXR 線源は、連続エネルギー選択性と単 色性、均一で広い照射野、という先端的イメージン グに適した特性を有している。平均 X 線量が少ない ことが難点であるが、リニアックベースの X 線源と しては非常に安定であり、長時間撮像で X 線量の不 足を補うことができる。数百枚の投影像撮像が求め られる CT 撮像も数時間の測定時間を掛けることで 可能であり、加速器のマシンタイムの観点でも日常 的なユーザ実験として対処できるものである。比較 的サイズの大きい低密度・軽元素試料に対しては、実 用的レベルの 3 次元断層像が実際に得られている。

通常の手法の延長上である単色 X 線 CT 撮像に加 え、PXR の特性を生かした他に例の無い同時 KES イメージングによる CT 撮像も可能である。まだ開 発途上の段階ではあるが、Sr の K 殻吸収端を利用し た Sr 元素の 3 次元分布取得に成功している。この同 時 KES-CT は、LEBRA-PXR において所謂キラーア プリに成り得る応用であると期待している。

参考文献

- [1] 早川恭史, 加速器 6 (2009) 166.
- [2] Y. Hayakawa *et al.*, Nucl. Instrum. and Meth. B **252** (2006) 102; doi:10.1016/j.nimb.2006.07.010
- [3] Y. Hayakawa *et al.*, J. of Instrumentation 8 (2013) C08001; doi:10.1088/1748-0221/8/08/C08001
- [4] Y. Takahashi, Y. Hayakawa *et al.*, X-Ray Spectrom.
 41 (2012) 210; doi: 10.1002/xrs.2403
- [5] Y. Hayakawa et al., J. Phys.: Conf. Ser. 517 (2014) 012017; doi:10.1088/1742-6596/517/1/012017
- [6] 境武志, 非破壊検査 57 (2008) 282.
- [7] V. G. Baryshevsky and I. D. Feranchuk, Nucl. Instrum. & Methods 228 (1985) 490.
- [8] H. Nitta, Phys. Lett. A **158** (1991) 270.
- [9] Y. Hayakawa, I. Sato, K. Hayakawa, T. Tanaka, Nucl. Instrum. and Meth. B **227** (2005) 32; doi: 10.1016/j.nimb.2004.06.028
- [10] HiMacroEx; http://fefnir.com/soft/ himacroex00.htm
- [11] Y. Hayakawa *et al.*, Nucl. Instrum. and Meth. B **309** (2013) 230; doi:10.1016/j.nimb.2013.01.025
- [12] ImageJ; https://imagej.nih.gov/ij/

- [13] D. Farrell, Radon Transform; https://imagej.nih. gov/ij/plugins/radon-transform.html
- [14] G. N. Ramachandran, A. V. Lakshminarayanan, Proc. Nat. Acad. Sci. USA 68 (1971) 2236.
- [15] H. Suhonen, L. Porra, S. Bayat, A. R. A. Sovijärvi,
 P. Suortti, Physics in Medicine and Biology 53 (2008) 775; doi:10.1088/0031-9155/53/3/016
- [16] Y. Hayakawa *et al.*, Nucl. Instrum. and Meth. B **266** (2008) 3758; doi:10.1016/j.nimb.2008.02.042
- [17] Y. Hayakawa *et al.*, Nucl. Instrum. and Meth. B **402** (2017) 228; doi:10.1016/j.nimb.2017.03.014
- [18] Y. Zhu, N. Samadi *et al.*, Physics in Medicine and Biology **59** (2014) 2485; doi:10.1088/0031-9155/59/10/2485